Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/642,197	HIDAKA ET AL.
Examiner	Art Unit

John B. Walsh

2151

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
709	206,230	3/5/2007	JW

			•

INI	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
		· .			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			i		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
text search in EAST-see attached search history	3/5/2007	JW		
inventor name search	3/5/2007	JW		
en e				
~				
•				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				